

## 日本照明工業会 セミナーのご案内・聴講参加者募集

一般社団法人日本照明工業会では、測光試験所の運用のために重要な“品質システム（ISO/IEC 17025 (2017)）”、“測定の不確かさ”などに関して、下記のとおりセミナーを開催いたしますので、ご参加くださいますようにご案内いたします。

### 「測光試験所の品質システムと測定の不確かさ評価」セミナー

1. 日 時：2026年2月26日（木） 13:30 ～ 17:00（ZOOM 13:00～アクセス可）

2. 場 所：WEBセミナー（ZOOM 会議＋JLMA 大会議室を併用）

3. 講 師 及び 講演プログラム： [（タイトル及び時間等は、予告なく変更となる場合があります。ご承知おください。）](#)

|     | 受付開始（出席確認）                                                          | 目安時刻   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | 開 会（概要紹介及び受講時の諸事項） 5分                                               | 13:30～ |
| 2.  | 講 演                                                                 |        |
| 2.1 | （仮題）「JNLA審査における指摘事例の紹介」 （講演：50分 Q&A：10分）                            | 13:35～ |
|     | 講師：池田 直也 様<br>（独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 試験認証認定課）                     |        |
|     | 休 憩                                                                 | 10分    |
| 2.2 | （仮題）「測光・放射測定におけるCIEでの最近の話題」 （講演：40分 Q&A：10分）                        | 14:45～ |
|     | 講師：菊池 正博 様<br>（一般社団法人日本照明工業会 第2部会国内小委員会 幹事）<br>（大塚電子株式会社）           |        |
| 2.3 | （仮題）「測光・放射測定分野における不確かさ評価と産総研での研究トピックス」 （講演：40分 Q&A：10分）             | 15:45～ |
|     | 講師：丹羽 一樹 様<br>（国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センター<br>光放射標準研究グループ 研究グループ長） |        |
| 3.  | 総合Q&A                                                               | 16:35～ |
| 4.  | 閉 会（アンケート依頼・受講証明書について）                                              | 16:40  |

#### 5. 受講証明書

受講者（申込時に登録の方）には、講演終了後、受講証明書を発行します。

#### 6. 申込方法及び締切

JLMA HP（[Microsoft Forms リンク](#)）より所定の記入事項を参加者毎に登録ください。

締切は、**2026年 2月 20日（金）**です。

HPへのアクセス等ができない場合は、①貴社名 ②ご所属 ③参加者氏名 ④受講証の要否 ⑤メールアドレス ⑥参加方法を「申込書」にご記入の上、Eメール等でJLMA事務局（[suzuki@jlma.or.jp](mailto:suzuki@jlma.or.jp)）までご登録ください。

#### 7. 参加費： 無料

#### 8. 連絡先： 日本照明工業会 技術部 鈴木 （ [suzuki@jlma.or.jp](mailto:suzuki@jlma.or.jp) ）



以 上